Zeitschrift:	Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins					
Herausgeber:	Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke					
Band:	63 (1972)					
Heft:	18					
Artikel:	Die Tunneldiode					
Autor:	Henne, W.					
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-915733					

# Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. <u>Mehr erfahren</u>

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. <u>En savoir plus</u>

# Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. <u>Find out more</u>

# Download PDF: 09.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# **Die Tunneldiode**

## Von W. Henne

Nach einer Erklärung der für die Tunneldiode charakteristischen Strom-Spannungs-Kennlinie anhand des Bändermodells für extrem hoch dotierte Halbleiterdioden wird der Einsatz dieser Tunneldiode als Oszillator und Verstärker beschrieben. Der Verstärkungsbegriff bei Zweipolverstärkern wird definiert und abgeleitet.

Abschliessend werden einige Messplätze zur Messung der Tunneldiodenverstärkung als Reflexions- und Durchgangsverstärker angegeben.

#### 1. Einleitung

Die Tunneldiode, deren Name an den wellenmechanischen Tunneleffekt [1]<sup>1</sup>) erinnert, wurde im Jahre 1958 von L. Esaki [2] erfunden. Infolge einer besonders hohen Dotierung von etwa 10<sup>21</sup> cm<sup>-3</sup> gegenüber etwa 10<sup>17</sup> cm<sup>-3</sup> bei üblichen Halbleiterdioden wird bei der Tunneldiode erreicht, dass das Fermi-Niveau jeweils in das Leitungs- bzw. Valenzband des Halbleiters zu liegen kommt. Durch die hierbei entstehende Überlappung der Energiebänder und durch die äusserst geringe Sperrschichtweite wird es den Elektronen ermöglicht, die entstandene Sperrschicht horizontal zu durchtunneln, wobei an dieser Stelle daran erinnert werden soll, dass bei normal dotierten Halbleiterdioden der Übergang eines Elektrons vom Valenz- in das Leitungsband durch Zuführung äusserer Energie in vertikaler Richtung erfolgte [3]. Diese Durchtunnelung erfolgt mit nahezu Lichtgeschwindigkeit, so dass mit Hilfe dieser Tunneldioden heute Verstärker und Oszillatoren bis zu Frequenzen von 25 GHz hergestellt und serienmässig angeboten werden. Zu erwähnen ist dabei noch das sehr geringe Rauschen dieses Halbleiterelementes.

## 2. Das Bändermodell der Tunneldiode

Die Wirkungsweise der Tunneldiode innerhalb einer Oszillator- oder Verstärkerschaltung lässt sich sofort aus ihrer Kennlinie I(U) erklären. Diese Kennlinie wiederum wird am einfachsten mit Hilfe des in [3] entwickelten Bändermodells von Halbleiterdioden mit pn-Übergang beschrieben. Die dort angegebenen Gleichungen seien hier zunächst auf eine relativ hoch dotierte Germanium-Grenzschicht angewendet und so die Entartung des Halbleiters bei der Tunneldiode anhand eines durchgerechneten Zahlenbeispiels gezeigt. Und zwar sei im einzelnen die

> Anzahl der Donatoren  $n_n = 10^{22} \text{ cm}^{-3}$ Anzahl der Akzeptoren  $p_p = 10^{21} \text{ cm}^{-3}$

Berechnet werden für die 3 Diodenspannungen

a)	$U_{d}$		0		
b)	$U_{\rm d}$	=	+	0,2	V
c)	$U_{\mathrm{d}}$	_	_	0,2	V

<sup>1</sup>) Siehe Literatur am Schluss des Aufsatzes.

621.314.63\*T Après une explication de la caractéristique courant-tension la diode tunnel, à l'aide du modèle à bandes, pour des diodes

de la diode tunnel, à l'aide du modèle à bandes, pour des diodes à semi-conducteur très fortement dopées, l'auteur décrit l'emploi de cette diode comme oscillateur et amplificateur. Il définit et dérive la notion d'amplification dans le cas d'amplificateurs bipolaires.

Quelques emplacements de mesure de l'amplification de diodes tunnel, sous forme d'amplificateurs par réflexion et par passage, sont indiqués.

folgende Grössen:

- a) Diffusionsspannung  $\Phi$
- b) Sperrschichtweiten  $x_p$  und  $x_n$
- c) Potential am Orte x = 0
- d) Potentialverlauf innerhalb der Grenzschicht
- e) Minoritätsträgerdichte  $p_n$  und  $n_p$
- f) Abstand des Fermi-Niveaus vom Valenzband des p-dotierten Halbleiters
- g) Abstand des Fermi-Niveaus vom Leitungsband des n-dotierten Halbleiters

h) Energieschema.



Potentialverteilung in der Grenzschicht einer Halbleiterdiode für ein gegebenes Beispiel

*n* Trägerkonzentration

- x laufende Ortskoordinate
- $\varphi$  laufendes Potential
- n<sub>n</sub> Elektronenkonzentration im *n*-Halbleiter [Majoritätsträgerdichte]
- $p_n$  Löcherkonzentration im *n*-Halbleiter [Minoritätsträgerdichte]
- n<sub>D</sub> Elektronenkonzentration im p-Halbleiter [Minoritätsträgerdichte]
- $p_{\rm p}$  Löcherkonzentration im *p*-Halbleiter [Majoritätsträgerdichte]

$$\Phi = 2,3 U_{\rm T} \lg \frac{n_{\rm n} p_{\rm p}}{n_{\rm i}^2} = 60 \lg \frac{10^{22} \cdot 10^{21}}{6,25 \cdot 10^{26}} = 975 \,\mathrm{mV}$$
$$x_{\rm p} = -\frac{1}{1,1 \cdot 10^6 \cdot 16,1 \frac{0,973}{10^{21} \cdot (1+2,1)}} = -0,125 \,10^{-6} \,\mathrm{cm}$$

b) Nach Gl. (35) in [3]:

Nach Gl. (36) in [3]:

$$x_{n} = \sqrt{\frac{1}{1,1 \cdot 10^{6} \cdot 16,1 \frac{0,973}{10^{22} (1+10)}}} = 0,0125 \ 10^{-6} \ cm$$

$$U_{d} = 0,2 \ V: \qquad x_{p} = -\sqrt{\frac{0,973 - 0,2}{0,973}} \cdot 0,125 \cdot 10^{-6} \ cm = -0,112 \ 10^{-6} \ cm$$

$$x_{n} = \sqrt{\frac{0,973 - 0,2}{0,973}} \cdot 0,0125 \cdot 10^{-6} \ cm = 0,0112 \ 10^{-6} \ cm$$

$$U_{d} = -0,2 \ V: \qquad x_{p} = -\sqrt{\frac{0,973 + 0,2}{0,973}} \cdot 0,125 \cdot 10^{-6} \ cm = -0,137 \ 10^{-6} \ cm$$

$$x_{n} = \sqrt{\frac{0,973 + 0,2}{0,973}} \cdot 0,0125 \cdot 10^{-6} \ cm = 0,0137 \ 10^{-6} \ cm$$

c) Mit Gl. (29) in [3]:  $\varphi_0 = U_d + \frac{10^{21}}{1,1 \cdot 10^6 \cdot 16,1} x^2_p = U_d + 56,5 \ 10^{12} x^2_p$   $U_d = 0 \quad V: \ \varphi_0 = 0 + 0,88 \ V = 0,88 \ V$   $U_d = -0,2 \ V: \ \varphi_0 = -0,2 + 0,71 \ V = 0,91 \ V$   $U_d = -0,2 \ V: \ \varphi_0 = -0,2 + 1,06 \ V = 0,86 \ V$ d) Siehe Fig. 1:

e) Mit Gl. (8) in [3]:

$$p_{\rm n} = \frac{n_{\rm i}^2}{n_{\rm n}} = \frac{6,25 \cdot 10^{26}}{10^{22}} = 6,25 \cdot 10^4$$
$$n_{\rm p} = \frac{n_{\rm i}^2}{p_{\rm p}} = \frac{6,25 \cdot 10^{26}}{10^{21}} = 6,25 \cdot 10^5$$

f) Mit Gl. (7) in [3]:

$$E_{\rm Fp} - E_{\rm v} = kT \ln P_{\rm v}/p_{\rm p} = 26 \cdot 10^{-3} \ln \frac{2.5 \cdot 10^{19}}{10^{21}} =$$
  
= -0,096 eV

g) Mit Gl. (6) in [3]:

$$E_{\rm Fn} - E_{\rm e} = -kT \ln N_{\rm e}/n_{\rm n} = -26 \cdot 10^{-3} \ln \frac{2.5 \cdot 10^{19}}{10^{22}} =$$
  
= 0.145 e<sup>2</sup>

h) Energieschema siehe Fig. 2.

Der Unterschied zwischen den Energieschemata der hier berechneten Tunneldiode mit  $n_n = 10^{22}$  cm<sup>-3</sup> und  $p_p = 10^{21}$  cm<sup>-3</sup> und der in [3] behandelten konventionellen Diode mit  $n_n = 10^{18}$  cm<sup>-3</sup> und  $p_p = 10^{17}$  cm<sup>-3</sup> lässt sich sehr anschaulich durch die maßstabsgerechte Gegenüberstellung der Fig. 3 zeigen. Man erkennt sofort, dass bei der normal dotierten pn-Diode das Fermi-Niveau innerhalb der verbotenen Zone liegt, bei der Tunneldiode dagegen andere Verhältnisse vorliegen: Im p-Gebiet liegt das Fermi-Niveau innerhalb des Valenzbandes, im n-Gebiet innerhalb des Leitungsbandes, wie man sich leicht mit Hilfe der Gleichungen (4) und (5) in [3] zeigen lässt:



Fig. 3 Maßstabgerechte Gegenüberstellung der Energieschemata für eine konventionelle Diode und einer extrem hoch dotierten Tunneldiode T absolute Temperatur  $E_{\rm F}$  Fermi-Niveau Weitere Bezeichnungen siehe Fig. 2



$$E_{\rm c} - E_{\rm Fn} = kT \ln \frac{N_{\rm c}}{n_{\rm n}}$$
 Gl. (4) in [3]  
 $E_{\rm Fp} - E_{\rm v} = kT \ln \frac{P_{\rm v}}{p_{\rm p}}$  Gl. (5) in [3]

Wird nach diesen Gleichungen die Donatorendichte  $n_{\rm n}$  bzw. die Akzeptorendichte  $p_{\rm p}$  grösser als  $N_{\rm c} = P_{\rm v} = 2,5 \cdot 10^{19}$  cm<sup>-3</sup> (Germanium bei 300 <sup>0</sup>K), so werden die Differenzen  $E_{\rm e} - E_{\rm Fn}$  bzw.  $E_{\rm Fp} - E_{\rm v}$  negativ; d. h. aber, dass das Fermi-Niveau grösser als die Energie der unteren Kante des Leitungsbandes  $E_{\rm c}$  bzw. grösser als die obere Kante des Valenzbandes  $E_{\rm v}$  wird. Damit ist also bei der Tunneldiode das Leitungsband teilweise mit Elektronen besetzt, während das Valenzband seinerseits freie Plätze aufweist.

Ausser der dargestellten Entartung des Halbleiters wird durch die hohe Dotierung des Halbleiters die Sperrschichtweite stark verkleinert: Nach den Gl. (35) und (36) in [3]

$$x_{\rm p} = -\sqrt{\frac{(\varPhi - U_{\rm d})}{p_{\rm p}^2} \cdot \frac{2\varepsilon}{e} \cdot \frac{1}{\frac{1}{n} + \frac{1}{p}}} \quad \text{Gl. (35) in [3]}$$

$$x_{n} = \sqrt{\frac{(\varPhi - U_{d})}{n_{n}^{2}} \cdot \frac{2\varepsilon}{e} \cdot \frac{1}{\frac{1}{n} + \frac{1}{p}}} \quad \text{Gl. (36) in [3]}$$

steht sowohl die Akzeptorendichte  $p_p$  als auch die Donatorendichte  $n_n$  im Nenner der beiden Gleichungen. Beim Übergang der Konzentration von z. B.  $n_n = 10^{17}$  cm<sup>-3</sup> auf  $n_n = 10^{21}$  cm<sup>-3</sup> wird sich damit die Sperrschicht um den Faktor  $10^2$  verringern müssen, wie dies auch Fig. 3 zeigt.

## 3. Die Kennlinie der Tunneldiode

Mit Hilfe des im Abschnitt 2 entwickelten Bändermodells lässt sich jetzt die Kennlinie der Tunneldiode anschaulich erklären. Hierzu diene die schematische Darstellung der Fig. 4. Es gilt jetzt für die einzelnen an der Diode liegenden Spannungen:

*a)*  $U_d = 0$ : Die Elektronen aus dem Leitungsband des n-Gebietes mit der Energie  $E \approx E_F$  können in das teilweise unbesetzte Valenzband des p-Gebietes unter Beibehaltung ihrer Energie tunneln. Im Bändermodell entspricht das einer horizontalen Bewegung. Ebenso wandern Löcher aus dem Valenz-



Fig. 4 Ableitung der Tunneldioden-Kennlinie anhand des Energieschemas der Tunneldiode Bezeichnungen siehe Fig. 1, 2, 3

### Bull. SEV 63(1972)18, 2. September

band des p-Gebietes in das Leitungsband des n-Gebietes. Beide Ströme halten sich nach aussen hin das Gleichgewicht, d. h. es ist I = 0.

Die Wahrscheinlichkeit einer Durchtunnelung, d.h. die sog. Tunnelwahrscheinlichkeit, steigt mit kleiner werdender Sperrschichtweite  $w = |x_p| + |x_n|$  und mit grösser werdender Feldstärke in der Sperrschicht, d. h. mit der Steilheit der Bandränder, wie Fig. 3 im Vergleich zwischen konventioneller Diode und Tunneldiode anschaulich zeigt.

b)  $U_d < 0$ : Das Leitungsband des n-Gebietes wird gegenüber dem Valenzband des p-Gebietes abgesenkt. Damit können Elektronen des p-Gebietes in das Leitungsband des n-Gebietes tunneln. Es fliesst ein Elektronenstrom vom p-Gebiet ins n-Gebiet, d. h. ein negativer Strom. Dieser negative Strom wächst weiter an, wenn die Spannung  $U_d$  grössere negative Werte annimmt.

c)  $U_d > 0$ : Das Leitungsband des n-Gebietes wird gegenüber dem Valenzband des p-Gebietes angehoben. Damit können Elektronen des n-Gebietes in das Valenzband des



AP Arbeitspunkt

Spannungs- und Stromwerte

				Tabelle	
Halbleiter	Ip A	$I_{\rm p}/I_{\rm v}$	Up mV	Uv mV	
Germanium Silizium Gallium-Arsenid	bis 10 bis 0,5 bis 20	170 40 600	35 50 40 70 80120	200400 200430 400700	

p-Gebietes tunneln. Es fliesst ein Elektronenstrom vom n-Gebiet ins p-Gebiet, d. h. ein positiver Strom. Dieser wird ein Maximum erreichen, wenn der mit Elektronen besetzte Energiebereich des Leitungsbandes des n-Gebietes etwa dem unbesetzten Energiebereich des Valenzbandes des p-Gebietes gegenübersteht. Dieses Maximum wird in Fig. 4 bei der Diodenspannung  $U_d = 0,12$  V erreicht.

Nach Durchschreiten eines Stromminimums, das etwa dann auftritt, wenn keine Überlappung von besetztem Leitungsband und unbesetztem Valenzband mehr vorhanden ist, steigt der Strom ähnlich bei einer üblich dotierten pn-Diode wieder an, wie in [3] ausführlich beschrieben wurde.

Fig. 5 zeigt die I/U-Kennlinie einer Tunneldiode. Darin sind:  $I_p$  = Höckerstrom (*p*eak current),  $U_p$  = Höckerspannung,  $I_v$  = Talstrom (*v*alley current),  $U_v$  = Talspannung.

Für Tunneldioden werden heute Spannungs- und Stromwerte gemäss Tabelle I erreicht [4].

Tabelle II gibt typische Beispiele von Tunneldioden wieder [5].

Zur Schwingungserzeugung und -verstärkung wird der fallende Ast der Diodenkennlinie ausgenutzt. Dieser stellt bekanntlich einen negativen Widerstand  $(-R_N)$  dar, der sich für die durch Fig. 5 dargestellte Tunneldiode wie folgt berechnet:

$$-R_{\rm n} = \frac{\Delta U_{\rm d}}{\Delta I} = \frac{50}{1.9} = 26 \,\Omega$$
 (1)

Damit der Arbeitspunkt im Bereich der negativen Kennlinie stabil eingestellt werden kann, muss die Steigung der Widerstandskennlinie absolut grösser sein als der Abfall der Diodenkennlinie im Arbeitspunkt. Mit anderen Worten muss der Widerstand des Batteriekreises  $R_{\rm B}$  kleiner sein als der Betrag des negativen Widerstandes im Arbeitspunkt *AP*.

$$R_{\rm B} = \frac{U_{\rm d} - U_{\rm AP}}{I_{\rm AP}} < |R_{\rm N}|$$
<sup>(2)</sup>

Tabelle II

Тур			Strom und Spannung im				Höcker/	Nagatiyar		Figer
	Art	Hersteller	Höcker		Tal		Strom-	Widerstand	Kapazität	induktivität
			mA	mV	mA	mV	, contaitin.	Ω	pF	nH
1N2939A	Ge	General Electric	1	60	0,1	350	10	150	45	6
1N3150	Ge	General Electric	22	60	0,9	350	8	10	60	6
TU10/1	Ge	Siemens	1	55	0,14	250	7	110	2	0,75
TU14/1	Ge	Siemens	20	55	3	250	7	10	30	1,5
JK19A	Ge	St. El. & C.	1	55	0,16	290	6	110	10	8
JK21A	Ge	St. El. & C.	15	55	2,5	310	6	8	80	8
AE100	Ge	Telefunken	1	55	0,15	300	7	100	10	5
A650	Ga-									
	-As	Texas Instruments	10		0,67		15		25	

Beispiele von Tunneldioden

1040 (A 710)

Bull. ASE 63(1972)18, 2 septembre

### 4. Die Tunneldiode in der Schaltung

Die Tunneldiode kann, wie bereits eingangs erwähnt, sowohl als Oszillator als auch als rauscharmer Verstärker bis hinauf ins Mikrowellengebiet eingesetzt werden.

## 4.1 Die Tunneldiode als Oszillator

Fig. 6 zeigt die Prinzipschaltung eines Tunneldioden-Oszillators. Über eine Widerstandskombination wird ein geeigneter Arbeitspunkt auf dem fallenden Ast der Tunneldioden-Kennlinie eingestellt, wobei die Tunneldiode hochfrequenzmässig parallel zum frequenzbestimmenden Schwingkreis liegt und diesen entdämpft. Die komplette Schaltung eines wobbelbaren Tunneldioden-Oszillators mit nachgeschaltetem Verstärker für f = 60 MHz zeigt Fig. 7 [6].

## 4.2 Die Tunneldiode als Verstärker

Der Vorteil des Tunneldioden-Verstärkers vor konventionellen Verstärkern ist in seiner Rauscharmut zu suchen. Dieser Vorteil muss allerdings durch einen grösseren Schaltungsaufwand erkauft werden, da der Tunneldiodenverstärker als sog. Zweipolverstärker ein an seinem Eingang liegendes Signal genau so verstärkt wie ein an seinem Ausgang liegendes. Dabei ist der Begriff der Verstärkung eines Zweipol-Verstärkers wie folgt definiert [7]: Die Verstärkung ist (laut Definition bei Zweipol-Verstärkern) das Verhältnis der an den Lastwiderstand  $R_{\rm L}$  abgegebenen Wirkleistung. Damit ergeben sich für die drei in den Fig. 8, 9 und 10 dargestellten Ersatzschaltbilder folgende Gleichungen für die Verstärkung eines Zweipol-Verstärkers:

a) Zweipol-Verstärker in Reihenschaltung (Ersatzschaltung)

$$P_{\rm verf} = \frac{u_0^2}{4\,R_{\rm i}} \tag{3}$$

$$P = u_0^2 \frac{R_{\rm L}}{(R_{\rm i} + R_{\rm L} - R_{\rm N})^2}$$
(4)

$$P_{\rm verf} = \frac{P}{P_{\rm verf}} = \frac{4 R_{\rm i} R_{\rm L}}{(R_{\rm i} + R_{\rm L} - R_{\rm N})^2}$$
 (5)

b) Zweipol-Verstärker in Parallelschaltung (Ersatzschaltung)

1

8

$$P_{\rm verf} = \frac{i_{\rm s}^2}{4\,G_{\rm i}} \tag{6}$$

$$P = i_{\rm s}^2 \frac{G_{\rm L}}{(G_{\rm i} + G_{\rm L} - G_{\rm N})^2}$$
(7)

$$g = \frac{P}{P_{\rm verf}} = \frac{4 \, G_{\rm i} \, G_{\rm L}}{(G_{\rm i} + G_{\rm L} - G_{\rm N})^2} \tag{8}$$

c) Zweipol-Verstärker in gemischter Schaltung (Ersatzschaltung)

... 2

$$P_{\text{verf}} = \frac{u_0^2}{4 R_i}$$

$$P_{\text{u}} = u_0^2 \frac{\frac{R_{\text{L}}(-R_{\text{N}})}{R_{\text{L}} - R_{\text{N}}}}{\left[R_i + \frac{R_{\text{L}}(-R_{\text{N}})}{R_{\text{L}} - R_{\text{N}}}\right]^2} = u_0^2 \frac{-R_{\text{N}} R_{\text{L}} (R_{\text{L}} - R_{\text{N}})}{(R_i R_{\text{L}} - R_{\text{N}} (R_{\text{L}} + R_i))}$$

$$g = \frac{P}{P_{\text{verf}}} = \frac{-4 R_{\text{i}} R_{\text{N}} R_{\text{L}} (R_{\text{L}} - R_{\text{N}})}{[R_{\text{i}} R_{\text{L}} - R_{\text{N}} (R_{\text{L}} + R_{\text{i}})]^2}$$
(10)



Fig. 7 Schaltung eines Wobbelgenerators mit Tunneldiode ( $f_0 = 60 \text{ MHz}$ )



(9)



Aus Gl. (11) lässt sich schnell ermitteln, in welchen Bereichen eine stabile Verstärkung mit Tunneldioden zu erzielen ist:

Sonderfälle:

$$\frac{R_{\rm N}}{R_{\rm L}}=1:v_{\rm u}=1$$

$$v_{\mathrm{u}} = \infty : 0 = \frac{R_{\mathrm{N}}}{R_{\mathrm{L}}} \left( 1 + \frac{R_{\mathrm{i}}}{R_{\mathrm{L}}} \right) - \frac{R_{\mathrm{i}}}{R_{\mathrm{L}}} \rightarrow R_{\mathrm{N}} = \frac{R_{\mathrm{i}} R_{\mathrm{L}}}{R_{\mathrm{i}} + R_{\mathrm{L}}} (12)$$

Damit muss der Betrag des negativen Widerstandes zwischen folgenden Grenzwerten liegen:



$$\frac{R_{\rm i} R_{\rm L}}{R_{\rm i} + R_{\rm L}} < R_{\rm N} < R_{\rm L} \tag{13}$$

Um nun Rückwirkungen des Verstärkerausganges auf den Verstärkereingang und umgekehrt zu vermeiden, müssen bei Zweipol-Verstärkern besondere Schaltungen angewendet werden. Am bekanntesten sind hier der Reflexionsverstärker und der Durchgangsverstärker.

Fig. 11 zeigt die praktische Ausführung eines Tunneldioden-Verstärkers für das UHF-Gebiet mit der Prinzipschaltung nach Fig. 12 und dem Ersatzschaltbild nach Fig. 13.

4.2.1 Die Tunneldiode in einem Reflexionsverstärker [8]. Fig. 14 zeigt einen Messplatz zur Bestimmung der Tunneldioden-Verstärkung. Der Tunneldioden-Verstärker ist als Reflexionsverstärker geschaltet, d. h. die auf Tor 1 des Zirkulators [9] auftreffende HF-Leistung gelangt voll über Tor 2 auf die Tunneldiode. Die verstärkte und von der Tunneldiode reflektierte Leistung wird innerhalb des Zirkulators zum Tor 3



Prinzipschaltung des in Fig. 11 dargestellten Tunneldiodenverstärkers

weitergereicht, wobei eine Rückwirkung von Tor 2 auf Tor 1 im Idealfall nicht vorhanden ist. Am Tor 3 ist der Messzweig angeschlossen. Sollte dieser wiederum nicht ideal an den Zirkulator angepasst sein, so gelangt die vom Messzweig reflektierte Leistung über das Tor 4 auf den Abschluss. Generator und Verbraucher (Anzeige) sind somit über den Zirkulator weitgehend entkoppelt, wobei übliche Zirkulatoren unter Ausnutzung des sog. gyromagnetischen Effekts in Durchlassrichtung (Pfeilrichtung) eine Durchlassdämpfung von ca. 0,5 dB und in Sperrichtung eine Sperrdämpfung von ca. 20 dB aufweisen [9].

4.2.2 Die Tunneldiode in einem Durchgangsverstärker. Bei einem Durchgangsverstärker, dessen Messplatz Fig. 15 zeigt, wird die Entkopplung von Verstärkereingang und -ausgang durch sog. Richtleitungen erzielt. Bei ihnen erreicht man



ähnlich dem Zirkulator unter Ausnutzung des gyromagnetischen Effekts eine Durchlassdämpfung von ca.0,5 dB, während in Sperrichtung die Dämpfung

Fig. 13 Ersatzschaltung des in Fig. 11 dargestellten Tunneldiodenverstärkers





ca. 20 dB und mehr beträgt. Die Verstärkungsmessung kann beim Messplatz nach Fig. 15 in einfacher Weise durch Einund Ausschalten des Verstärkers mit Hilfe zweier Hohlleiterschalter gemessen werden.

#### Literatur

- W. Finkelnburg: Einführung in die Atomphysik. 3. Auflage, Berlin/ Göttingen/Heidelberg, Julius Springer, 1954.
   L. Esaki: New phenomenon in narrow germanium p-n junctions. Physical Rev. 109(1958)2, p. 603...604.
   W. Henne: Das Bändermodell von Halbleiterdioden. Bull. SEV 63(1972)12, S. 632...642.
   H. Teichmann: Die Tunneldiode, (Wirkungsweise und Anwendung). Fernmeldeingenieur 24(1970)8, S. 1...40.
- [5] J. H. Lukes: Halbleiter Dioden Schaltungen. Einführung in die Grundlagen der Schaltungstechnik von Halbleiterdioden. München/ Wien, R. Oldenbourg Verlag, 1968.
  [6] R. Birchel: Wobbelbarer Tunneldiodenoszillator. Funktechnik 25(1970) 19, S. 753...754.
- S. 153...154.
   W. Dahlke, R. Maurer und J. Schubert: Theorie des Dioden-Reaktanzverstärkers mit Parallelkreisen. AEU 13(1959)8, S. 321...340.
   H. Beneking und H. Henke: X-Band-Hohlleiterverstärker mit Tunnel-dioden. NTZ 20(1967)9, S. 534...539.
   H. Genelly, Mitrowellopmentschelling, Resumachweig, Vienne Varlag, 1960.
- [9] H. Groll: Mikrowellenmesstechnik. Braunschweig, Vieweg Verlag, 1969.

# Adresse des Autors:

Dr.-Ing. W. Henne, Professor an der Fachhochschule Augsburg, Haferstrasse 20d, D-8903 Haunstetten.